

CTA 小口径望遠鏡用焦点面カメラの統合試験

中村 裕樹

名大ISEE 宇宙素粒子若手の会 第3回 秋の研究会、宇宙線研究所、2018/10/04



自己紹介



- ≫ 中村 裕樹 (なかむら ゆうき)
- »名古屋大学 宇宙地球環境研究所 (ISEE)
- ≫博士後期課程1年(D1)
- » Cherenkov Telescope Array (CTA)
 - ≫ 小口径望遠鏡(Small-Sized Telescope, SST)
 - ≫ 焦点面カメラ
 - ≫ 光検出器 (SiPM)
 - » キャリブレーション



講演プログラム

	一日目(10/15) 場所:宇宙線研究所 6F 大セミナー室		
14:00-14:45	受付		
14:45-15:00	開会式		
15:05-15:20	ナビゲータートーク:重力波	長野 晃士 (東大 ICRR)	
15:25-15:40	ナビゲータートーク:大気検出器	石崎 渉(東大 ICRR)	
15:45-16:00	ナビゲータートーク:地下実験	中野 佑樹 (東大 ICRR)	
16:05-16:20	ナビゲータートーク:原子核乾板	森下 美沙希 (名古屋大)	
16:25-16:40	ナビゲータートーク:素粒子実験	伊藤 博士 (神戸大)	
16:40-17:00	休憩		
	招待講演1 (座長:石崎 渉)		
17:00-18:30 (17:30-17:40 休憩 18:10-18:30 質疑)	Introduction to Gamma-ray Astrophysics - Active Galactic Nuclei &Cosmic Gamma-ray Background	井上 芳幸 (国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構)	
19:30-21:00	懇親会		

	二日目(10/16) 場所:宇宙線研究所 6F 大セミナー室	
	招待講演2 (座長:森下美沙希)	
10:30-12:00 (11:00-11:10 休憩 11:40-12:00 質疑)	(IceCUBEにまつわるお話)	吉田 滋 (千葉大学)
12:00-13:00	昼食	
	session1:開発1 (座長:中村輝石)	
13:00-13:20	CTA 小・中口径望遠鏡焦点面カメラ用 SiPM の開発状況	中村 裕樹 (名古屋大)
13:20-13:40	改良されたラドン検出器の性能評価について	岡本 幸平 (東大 ICRR)
12:10 11:00	▲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	稲田 知大 (東大

大気チェレンコフ望遠鏡





Cherenkov Telescope Array (CTA)

大口径望遠鏡(LST) 直径:23 m エネルギー:20 GeV - 3 TeV 台数:4(北)+4(南) 中口径望遠鏡(MST) _{直径}:12 m or 9.6 m エネルギー:80 GeV - 50 TeV 台数:15(北)+25(南) 小口径望遠鏡(SST) 直径:~ 4 m エネルギー:1 - 300 TeV 台数:70(南)

小口径望遠鏡

- »3種類の望遠鏡が提案され、それぞれの試作望遠鏡でチェレンコフ光の観測を成功させた
- » 小口径望遠鏡デザインの最終決定に向けて進めている

半導体光電子増倍素子 (SiPM)

- ≫ MAPMT を用いたカメラでのチェレンコフ光の観測を成功させた(J. Zorn et al. 2018)
- »カメラのアップグレードに向けて光検出器を半導体光電子増倍素子(SiPM)に置き換えた
 - ≫ 高い光検出効率:40% 以上
 - » 低い動作電圧:~50 V
 - » 夜光の多い状況でも観測可能
 - ≫ オプティカルクロストークの発生
 - » 単一光電子を増幅し、複数光電子として検出してしまう現象
 - ≫ トリガー閾値を下げられない
 - ≫ 電荷分解能を悪化させる
 - » ゲインの温度依存性
 - » ダイナミックレンジ、トリガー閾値を変化させる
 - » 温度をモニターし、補正することが必要

CTA South 0.5 h

- » TeV ガンマ線源に対する感度向上が重要
 - ≫ 有効面積の拡大 ✔
 - ≫ 観測時間の増加
- » PMT の寿命の制限によって月夜の観測が難しい観測時間は年間10%程度
- 銀河中心のガンマ線スペクトル » SiPM では寿命の制限を受けない →月夜でも観測可能なため観測時間の増加

焦点面カメラの統合試験

» SiPM に置き換えた焦点面カメラを組み上げ統合試験を進めている

- » ダイナミックレンジの調整
- » 波高積分値分布の作成と SiPM の特性評価

» ゲイン

- » オプティカルクロストークレート
- ≫ 波高積分値と検出光電子数の関係の決定
- ≫ 電荷分解能
- ≫ トリガー性能
- » 温度特性
- » モニタリング
 - ≫ 温度
 - SiPM
 - ・ カメラモジュール
 - ・ バックプレーンボード
 - » トリガーレート

» 望遠鏡に搭載しての試験観測を予定している

© CTA Consortium

焦点面カメラの温度特性

- » SiPM の降伏電圧は温度依存性を持つ
 - ≫ 温度によってゲイン、ダークカウント、光検出効率が変化する
 - » 温度の変化に応じて印加電圧の調整が必要である
- » 焦点面カメラは 400–500 W の熱が発生するため、水冷でカメラを冷却している
- » 室温での測定ではSiPM の温度を最大 1 °C 程度の変化で制御可能(温度変化 ~5 °C)

1 °C

ゲインの温度依存性の測定

- ≫ 冷却水の温度を変化させ意図的にカメラの温度を 変化させることでゲインの温度依存性を測定した
- ≫ 観測中のトリガー閾値を安定にするために印加電圧 を調整する
 - ≫ 印加電圧は 4 画素ごとに設定するため、
 4 画素の平均を代表値とした
 - ≫ フィット直線からのずれは 3% 程度であり 1 p.e. の 波高値に対して十分小さい
 - » 傾きの変化は ASIC の温度依存性が含まれている
- » SiPM の温度から最適な印加電圧を計算する

温度補償によるゲインの安定性の検証

- ※ 冷却水を用いて SiPM の温度を変化させてゲインの安定
 性を検証した
 - » SiPM の温度から印加電圧を決定した
 - ≫ 実際の観測時はカメラの温度が 15–25 °C で使用する ことを想定している
- » ゲインの平均値の変化
 - » 印加電圧補正時:~10% (補正なし:~20%)
 - » 閾値の設定に対して十分小さな変化

温度補償時の波高値の確認

- » 50 p.e. 相当照射時の波高値を確認した
- » 簡単のため波高積分値で温度依存性を測定したが、波高値が揃っていなかった
 - » トリガーを安定にするという観点から波高値を揃えないといけない
 - » ASIC の温度依存性が記録電圧値によって異なる
- » 波高値の分布からゲインを測定し補正値を決定する
- » ASIC 単体で温度依存性を測定する
- ≫ 印加電圧は SiPM の超過電圧の調整のみ行う

まとめ

» SiPM を光検出器に置き換えた焦点面カメラの統合試験を進めている

≫ 温度特性試験

- » 印加電圧の調整によってゲインの変化を8%に抑えることができた
- » 波高値の分布から温度依存性を測定する
- » ASIC 単体での温度依存性を測定し補正する
- » SiPM の降伏電圧の変化のみ印加電圧を補正する

≫ 望遠鏡に搭載しての試験観測を予定している

- ≫ ガンマ線由来のチェレンコフ光を観測する
- » µ粒子から生じるチェレンコフ光を用いたエネルギー較正を実施する
- ≫ 複数の夜光条件で観測し、エネルギー分解能・トリガーへの影響を調査する

» LST 初号機で良い結果が出ることに期待!